Searcn	notes	
	1 8 1 1 8 1 1 1 1 8 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		ı

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/540,407	LO HINE TONG ET AL.
Examiner	Art Unit
Benny Lee	2817

•	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
333	208,209, 210,212, 248	1/12/2007	BTL
	*		
*	*		

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		
	*		:
1			

SEARCH N (INCLUDING SEARC	CH STRATEGY	<u>()</u>
· ·	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
· :		
•		
·		
		_
	·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		